「放射線による触媒などの機能性ナノ粒子創製」研究会 2012/10/15 @ 大阪大学銀杏会館

放射線法で得られる材料のXAFS を含めた多角的ナノ構造解析

阪大 中川貴 高エネ研 仁谷浩明

ナノ粒子の特性と構造 多くの論文では、合成条件と特性の相関を取っている



合成条件:濃度、混合比、温度、添加量、反応時間•••



本質的に相関があるのはナノ粒子の構造と特性である

ナノ粒子の構造評価

ナノ粒子の構造を決める要素

✓ 形状・・・・・球状、正六面体、正八面体、etc.
 ✓ 粒子径・・・・直径、辺長、etc.
 ✓ 結晶構造・・立方晶、六方晶、結晶子、etc.
 ✓ 粒子構造・・コア/シェル、合金、etc.
 ✓ 私百状態・・電位、被覆、凹凸、etc.
 ✓ 凝集状態・・2次粒子径、凝集形状、etc.
 ✓ 担体・・・・・形状、材料、結合、etc.
 ✓ 組成、温度、雰囲気など

構造を評価する方法

TEM, SEM, XRD, DLS, FT-IR, UV-vis, ICP, BET, CVなど

ー粒の粒子を評価するのか? 粒子の集合全体の平均を評価するのか?

粒子構造の評価





J. AM. CHEM. SOC. 2008, 130, 17479-17486

ナノ粒子の特性(触媒活性、生化学分子スクリーニング能など) 一粒一粒の粒子について調べているわけではなく、 μg以上の量で評価している

> 粒子構造も粒子の集合全体の平均を評価することが必要

ナノ粒子の粒子構造の評価に有力な手法

X-ray Absorption Fine Structure (XAFS)

X線吸収微細構造(XAFS)



XANES: <u>原子価・対称性を反映</u> EXAFS: <u>着目元素周辺の原子種、原子間距離、配位数を反映</u>

抗菌処理繊維に担持させたAgの化学状態の評価(XANES)

担体として繊維を用い、金属種に銀を適用し、繊維への抗菌性 処理技術へと応用する。また、XAFSにより繊維上に担持してい る銀の化学状態を調査する。



合成手順と評価方法



洗濯回数と銀の担持量の関係と抗菌効果試験



非常に高い抗菌効果と洗濯耐久性を併せ持つ。 食品衛生現場や医療現場など幅広い用途が期待される

繊維における銀の状態 電子線照射前後のXANESスペクトルの比較



洗濯後の抗菌繊維のXANESスペクトル(ナイロン66)



極微量であっても、XAFSからナノ粒子の全体的な化学状態がわかる

電子線照射法によるPtRu/C粒子の粒子構造の解析例(EXAFS)



合金ナノ粒子の合成



TEM観測

酒石酸(錯化剤)添加サンプルTEM画像



EXAFSによる二元金属ナノ粒子の微視的構造解析



触媒活性とXAFSパラメータの相関



- Ptリッチコア/Ruリッチシェル粒子については、Ruの隣にPtが配位するほどメ タノール酸化活性が高い。
- PtRu合金粒子はRuから見たPtの配位数の割合が高くなっても、メタノール酸化活性はほとんど変化しない。





PF XAFSビームライン



PFで実施できるXAFS測定①

- ・通常(ステップスキャン、透過・蛍光)の測定
 - BL7C、BL9A、BL9C、BL12C、NW10A
 - ・世界中の施設から「普通の」XAFS測定ができるBLが無くなってきている中で、これだけの従来型BLを維持している(利用率100%、ユーザーのニーズを反映)
 - エネルギー範囲 2.1~42 keV
 - •K端測定ではPからCeまで測定可能
 - ・L端測定も含めればPより重い元素は全て測定可能
 - ・触媒で重要となるPt、Pd、Agといった元素のL端、
 P、Sなどの添加物・残留物の測定も大気圧で測定可能

PFで実施できるXAFS測定②

- 高速(時分割)測定
 - QuickXAFS(BL7C、BL9A、BL9C、BL12C、NW10A)
 - 分光器を高速スキャンするシンプルな方法のため通常測定
 用の試料が生かせる
 - 時間分解能は10sec~であり、電池の充放電や加熱試験など分オーダーの反応追跡が可能
 - DispersiveXAFS(NW2A)
 - 透過測定のみだが 2msの時間分解能
 - ガス導入時の触媒挙動や
 電極活物質の挙動など
 ミリ秒オーダーの反応追跡が可能



図 Cu(II)のCOによる還元反応の追跡

PFで実施できるXAFS測定③

• 微量試料測定

- 19素子Ge-SSD蛍光XAFS(BL9A、BL12C、NW10A)

- ・数百ppmオーダーの微量元素測定が可能
- 材料への添加物や微量担時触媒等の測定が可能
- 2011年よりデジタル処理システムを導入し、ハイス ループット化に成功
- 全蛍光スペクトル収集モードを搭載し、 オフラインでのデータ処理 (ROIの切り直しや バックグラウンドの精密な除去) が可能となった



19素子Ge-SSD

今後のXAFS測定①

- 微量試料+時間分解測定
 - 19素子SSD蛍光QuickXAFS
 - 19素子SSDとQXAFSの組み合わせ
 - ステップスキャンで発生する無効時間を短縮する
 - テストシステムの構築中
 - 蛍光DispersiveXAFS
 - ・後置分光システムによるDXAFSでの蛍光測定
 - ・システムは設計段階

デバイスとして動作状態の触媒(透過法では測定できない)のin situ測定への応用を期待



- 微小領域測定(+マッピング)
 - 検出器による方法
 - ・ 空間分解能を持つ検出器+ワイドビーム
 - 25µm×1024素子の一次元フォトダイオードアレイシステム
 - 例)劣化セメント表面のカルシウム化合物分布の解析(セメントメーカー)
 - X線CCDによる二次元イメージングXAFSシステム(分解能2µm)
 例)ガラス固化体模擬試料の解析に利用(原研)

- ビームによる方法

- 放射光ビームを集光して位置分解能を実現
- PF 新BL-15Aの建設(詳細は次ページ)





フォトダイオードアレイヤンサ

X線CCD

今後のXAFS測定③

- ・ マイクロビームXAFS/XRF/SAXSビームライン 新BL-15A
 - ビームサイズ 9(V) × 16(H)μm
 - フォトンフラックス 10¹¹ phs/sオーダー(試料位置)
 - ・ 強度はBL9Aと同等、輝度はBL9Aの1500倍
 - エネルギーレンジ 2.1~15 keV (Si(111)結晶)
 - QuickXAFSシステムの導入
 - アンジュレーター光源では初となるギャップ連動分光器制御によりピーク強度を維持したままの高速スキャンが可能
 - 燃料電池電極触媒の in situ測定等、
 不均一な物質構造への 応用を期待
 - 2013年秋の供用開始予定



強力白色X線による貴金属イオンの還元

放射線(ガンマ線、電子線)



白色X線で還元できるのであれば、DXAFS測定による 還元過程の追跡が可能?

研究目的

- PF-ARのNW2Aの白色X線でPtイオンの還元の 可能性を調査する。
- ・還元するのであれば、DXAFSにより還元過程の Pt-LIII端の吸収スペクトルの変化を観測する。



白色X線照射によるPtイオンの還元実験 Pt 5mmol、GAP 25 mm、1分30秒照射



Focal position での照射(60分)



White x-ray positionでの照射(18分)

White x-ray positionでの照射(1stピークに着目)

12/13

今後行いたい研究

